

DIN 51086-2:2004-07 (D)

Prüfung von oxidischen Roh- und Werkstoffen für Keramik, Glas und Glasuren - Teil 2: Bestimmung von Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Er, Eu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Pr, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, W, Y, Yb, Zn, Zr durch optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

Inhalt	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	3
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Grundlagen des Verfahrens	5
5 Störungen	5
6 Bezeichnung	10
7 Geräte	10
8 Reinigung der Geräte	10
9 Reagenzien	11
10 Probenvorbehandlung	12
11 Durchführung der Messungen	13
12 Auswertung	15
13 Angabe der Ergebnisse	16
14 Präzision des Verfahrens	17
15 Prüfbericht	17
Anhang A (informativ) Verfahrenskenndaten für die Qualitätssicherung	18